

# 多通道电源老化测试方案

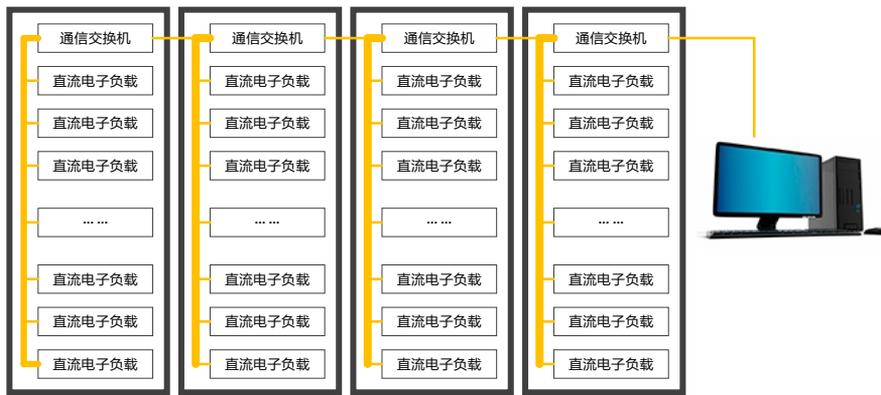
电子电路与测控技术方案提供商



## 多通道电源老化测试方案

### 系统架构

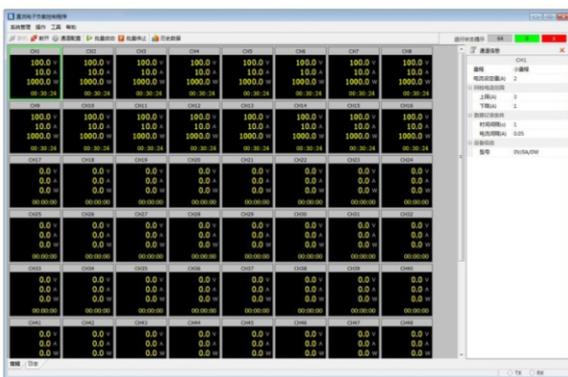
多通道电源老化测试系统基于NGI电子负载为搭建，可以同时老化多通道电源，每个通道相互独立，通道之间互不影响，每通道均支持CC、CV、CP、CR模式，上升、下降斜率可设，提供可编程序列测试功能，多至100组序列，每个序列高达50步。具备用户自定义测试计划，实时数据显示，历史数据查询，良品率分析等功能。是各种规格电源老化的不二之选。



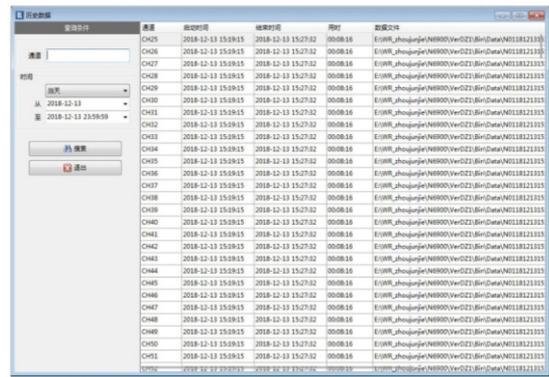
▲ 系统架构图

### 软件界面

上位机软件界面简洁，使用方便。主要包含如下几个部分：数据显示、参数配置、数据分析、数据存储与回放、生成报表。



▲ 实时数据显示



▲ 历史数据查询

### 仪器功能&规格需求

仪器名称	功能需求	规格需求	主要推荐型号
可编程电子负载	电源出厂老化测试	功率范围：0-500KW 电压范围：0-1000V 电流范围：0-200A	N6112系列 N6200系列 N6900系列